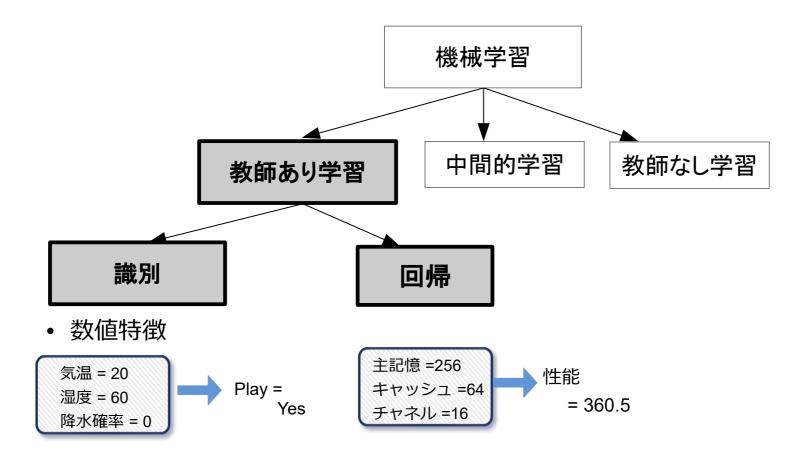
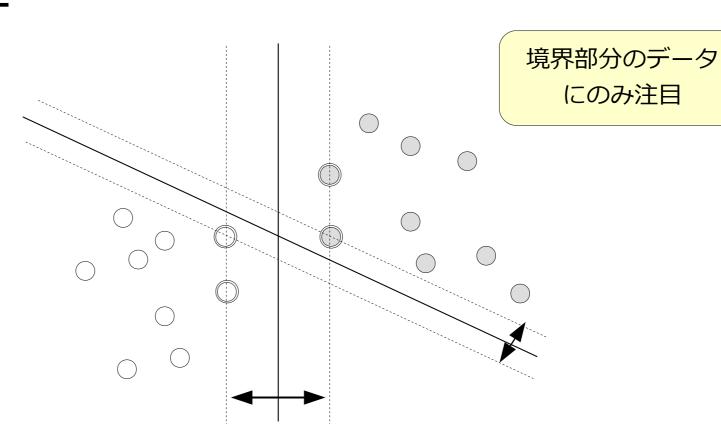
7. サポートベクトルマシン



7. サポートベクトルマシン

• マージンを最大化する識別面を求める

識別面と、最も 近いデータとの 距離



○ ○ : サポートベクトル

学習データ

$$\chi = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}$$
 $i = 1, ..., N, y_i = 1 \ or -1$

• 識別面の式

$$\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + w_0 = 0$$

• 識別面の制約 (係数を定数倍しても平面は不変)

$$\min_{i=1,\dots,N} |\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + w_0| = 1$$

• 学習パターンと超平面との最小距離

点と直線の距離の公式
$$r = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\min_{i=1,...,N} Dist(\mathbf{x}_i) = \min_{i=1,...,N} \frac{|\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + w_0|}{||\mathbf{w}||} = \frac{1}{||\mathbf{w}||}$$

- 目的関数: $\min \frac{1}{2}||\boldsymbol{w}||^2$
- 制約条件: $y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + w_0) \ge 1$ i = 1, ..., N
- 解法:ラグランジュの未定乗数法
 - 問題 $\min f(x) \ s.t. \ g(x) = 0$
 - ラグランジュ関数 $L(x,\alpha) = f(x) + \alpha g(x)$
 - $-\alpha \ge 0$
 - x, a で偏微分して 0 になる値が極値

計算

$$L(\boldsymbol{w}, w_0.\alpha) = \frac{1}{2} ||\boldsymbol{w}||^2 - \sum_{i=1}^{N} \alpha_i (y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x} + w_0) - 1)$$
$$\frac{\partial L}{\partial w_0} = 0 \quad \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{w}} = 0 \quad \Rightarrow \boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i$$

$$L(\alpha) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{N} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j - \sum_{i=1}^{N} \alpha_i$$

 α についての 2 次計画問題

- 定数項の計算
 - 各クラスのサポートベクトルから求める

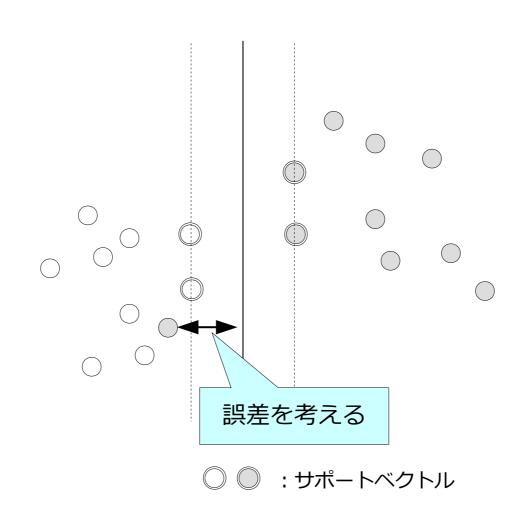
$$w_0 = -\frac{1}{2}(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_{s1} + \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_{s2})$$

• 識別関数

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0$$
$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i \mathbf{x}^T \mathbf{x}_i + w_0$$

7.2 ソフトマージンによる誤識別データの吸収

• 少量のデータが線形分離性を妨げている場合



7.2 ソフトマージンによる誤識別データの吸収

スラック変数 ξ,の導入

$$y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + w_0) \ge 1 - \xi_i \quad i = 1, \dots, N$$

• 最小化問題の修正

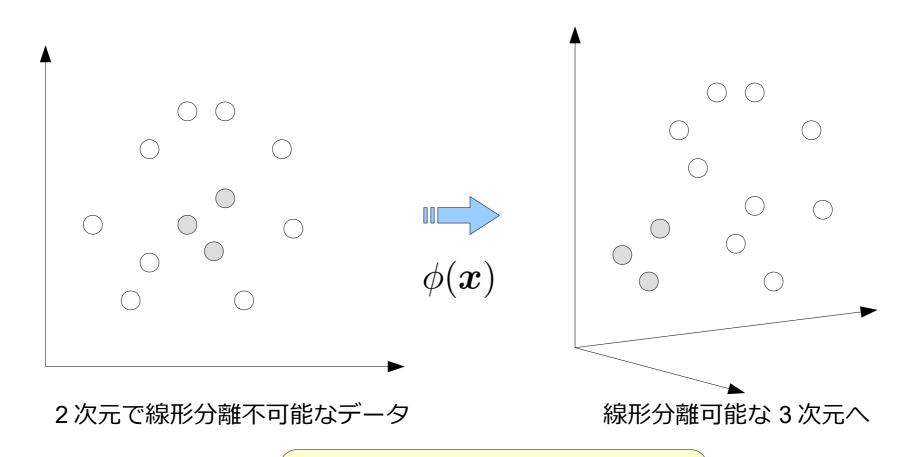
| 竹七問題の修止
$$\min(\frac{1}{2}||oldsymbol{w}||^2+C\sum_{i=1}^N\xi_i)$$
 なま単 スラック変数も 小さい方がよい

- 計算結果
 - α_i の 2 次計画問題に $0 \leq \alpha_i < C$ が加わるだけ

7.2 ソフトマージンによる誤識別データの吸収

- C: エラー事例に対するペナルティ
 - 大きな値:誤識別データの影響が大きい
 - → 複雑な識別面
 - 小さな値:誤識別データの影響が小さい
 - → 単純な識別面

特徴ベクトルの次元を増やす



ただし、元の空間でのデータ間の 距離関係は保持するように

- 非線形変換関数: $\phi(x)$
- カーネル関数

$$K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \phi(\boldsymbol{x})^T \phi(\boldsymbol{x}')$$

2 つの引数値の近さを表す

- 元の空間での距離が変換後の空間の内積に対応
- xとx'が近ければK(x,x')は大きい値

- カーネル関数の例(scikit-learn の定義)
 - 線形 $K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}'$
 - 元の特徴空間でマージン最大の平面
 - 多項式 $K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = (\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}' + r)^d$
 - *d* 項の相関を加える
 - RBF $K(x, x') = \exp(-\gamma ||x x'||^2)$
 - y の値:大→複雑 小→単純な識別面
 - シグモイド $K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \tanh(\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}' + r)$
 - ベクトルの近さを基準に閾値関数的な振る舞い

- 変換後の識別関数: $g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \phi(\mathbf{x}) + w_0$
- SVM で求めた w の値を代入

$$g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i \phi(\mathbf{x})^T \phi(\mathbf{x}_i) + w_0$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) + w_0$$
非線形変換の
式は不要!!!

カーネルトリック

まとめ

- Weka デモ
 - Reuters-Corn データ
 - SMO (Poly カーネル、 RBF カーネル)
- SVM
 - マージン最大となる線形識別面を求める方法
 - カーネル関数を用いてデータを高次元空間に写像して線形分離可能性を高める
 - 高次元特徴でも学習が可能